



Das Leica **DM 4000 M** und **DMI 5000 M** sind Systemmikroskope für folgende Verfahren in der Materialprüfung und Materialforschung:

- » Hellfeld
- » Dunkelfeld
- » Polarisationskontrast
- » Interferenzkontrast (ICR)
- » Fluoreszenz



DM 4000 M/DMI5000 M



DM 4000 M

Routinefunktionen wie Anpassung von Lichtstärke und Auflicht-Blenden an Objektivvergrößerung und Präparat-Bedingungen sind automatisiert und bieten optimalen Arbeitskomfort.

DMI 5000 M

Das DMI 5000 M ist ein inverses Systemmikroskop.





MIKROSKOP

MIKROSKOP DM 4000 M

Best.Nr.: 92008382
 » Leica DM 4000 M Auflicht-Hellfeld
 » Vergrößerung: 50x - 1000x

MIKROSKOP DMI 5000 M

Best.Nr.: 92008383
 » Leica DMI 5000 M inverses Hellfeld
 » Vergrößerung: 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x



TECHNISCHE DATEN

DM 4000 M	
Lichtquelle	12 V, 100 W
Doku-Tubus 25+	V100/50/0
ObjektivN Plan	5x /0,12
ObjektivN Plan	10x /0,25
ObjektivN Plan	20x /0,40
ObjektivN Plan	50x /0,75
ObjektivN Plan	100x /0,90
2 Okulare HC Plan s 10x /25 Br.M	

DMI 5000 M	
Lichtquelle	12 V, 100 W
Ergotubus	Binokular
ObjektivN Plan	5x /0,12
ObjektivN Plan	10x /0,25
ObjektivN Plan	20x /0,40
ObjektivN Plan	50x /0,75
ObjektivN Plan	100x /0,90
2 Okulare HC Plan s 10x /25 Br.M	

DM 4000 M - DMI 5000 M

